の特許出願公開

四公開特許公報(A) 平1-283925

@Int. Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)11月15日

H 01 L 1/00 7/20 G 03 F

301 GCA C-7376-5F -7204-2H 6906-2H※

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

会発明の名称 素子の形成方法

> 20特 願 昭63-112422

匈出 願 昭63(1988)5月11日

田 ②発 明 者 瘟

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 宏

作所中央研究所内

個発 明

饾 男 東京都國分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

昇 雄 ⑦発 明 者 長 谷 川

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

稔 彦 ②発 明 渚

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

株式会社日立製作所 の出 願 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地。

弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

個代 理 人

1. 発明の名称

杂子の形成方法

- 2、 特許請求の新頭
 - 1、縮小投影無光法を用いて個微觀パタン領域を 存する弟子の形成方法において、上記板機制バ タン領域の露光に対して難接する原明光に位相 差を与える位相シフトマスクを、 その他のバタ ン領域に対して透過型マスクを各々用いること を特徴とするポ子の形成方符。
 - 2. 上記極微細パタン領域及びそれ以外のパタン 假媛に対する爾光が、同一レジスト間に対して 少なくとも 1 枚以上の位相シフトマスクと透過 型マスクにより、各々別観に行なわれることを 特徴とする特許耐米の範囲第1項配載の余子の 形成方法。
 - 3、上記板樹樹パタン保板及びそれ以外のパタン 領域に対する暦光が、上配各領域に対応して。 位相シフトマスク組織と透過型マスク領域の私 在するマスクにより行なわれることを特徴とす

る特許請求の範囲第1項記載の業子の形成方法。

3. 発明の辞報な説明

【遊戯上の利用分野】

本務明は、寸法0.2 mm~0.1 m以下の極 微細パタンを有する半導体または超電導剤子の類 遊方法に係り、特にこれらの親子に好適なパタン 形成月独に関する。

(佐来の技術)

パーミアブル・ペース・トランジスタ(以下 PBT)または各種量子井戸アレイデバイス、超 マトリクス固体発援子、ラテラル超格子ドRT、 共鳴トンネリング効果デバイス等の量子効果デバ イスの作製においては、辮子内に値めて機制な格 子状、縞状、又は点状パタンの集合等を作製する 必要がある。これらのデバイスの多くは最子効果 をねらつており、そのパタン周期は、0.1μm 程度からそれ以下であることが覚まれる。

従来、これらの妻子はPB(電子ピーム)又は FIB(生食イオンビーム)の直接描画により作 説されてきた。 B B を用いた量子効果デバイスの

特開平1-283925(2)

作製に関しては、例えば、ソリンド・ステート・テクノロジー、1985年、10月号、第125 買から第129頁 (Solid State Inchnology/October, 1985, pp125~129)にねじられている。

一方、翻小投影像光波による光リソグラフイの
限界解像度は、露光波長に比例し、縮小レンズの
関口数に反比例する。現在エキシマレーザ(RrF
レーザ、波長248 nm)と関口数0.4~0.5
の縮小レンズを用いて0.3 μm 程度が達成され
ている。又、関口数0.5 の反射光学系とArP
エキシマレーザ(波長193 nm)を用いて0.11
μmを解像した例がある。(ジヤーナル オブ
バキューム サイエンス アンド テクノロジー
B5(1),1987年,1/2月号,第388

黄から第390页(J.Vac.Sci.Technol.85(1)。
Jan/Feb 1987, pp389-390)。

ところで、縮小投影館光法における解像限界を 向上する方法に位相シフト法がある。 位相シフト 法によれば、その解像限界は通常の透過型マスク による 株 光 後 を 川 い た 場合の 2 倍 程 度向上する・使って、これによれば 0 . 1 5 µ m から 0 . 1 µ m 以下の 散 和 パタンを 形 成すること が 可 値 である。この 位 組 シフト 法 は 。 特別 な 群 光 装 複 を 必要 と せ ず 、 通常の 餅 小 投 影 粥 光 装 複 に おい て 。 従 果 の 遠 型 マスク (レチクル)を 位 相 シフト で そ なん で きる だけ で 行 な う こと が で きる 。 位 相 シフト 伝 に 関 し て は 倒 え ば . アイ・イー・イー・トラン ザ クション オン エレクト ロン デバイン ズ , イーデー 3 1 , ナンバー 6 (1984) 第 7 5 3 質 か ら 第 7 6 3 頁 (1855)、 Trans。 Bleatron Devices。 Vol 、 BD ー 3 1 、 &a 6 (1984) 、 pp 7 5 3 - 7 6 3) に 論 じ ら れ て いる。

また、光を用いて紹小設影像光法の解像限界以下のパタンを形成する別の方法に、ホログラフィ 法があるが、このホログラフィ法は特殊な舞光装置を必要とし、しかもパタンはウエハの全間に形成され、そのパタンを、基板上に既に存在するパタンに対して位置合わせすることができない。こ

の様なポログラフィ技については、例えば昭和 5 9 年秋季、第4 5 回応用物理学会学特闘演会、 辞演予請集第2 4 2 頁に論じられている。

(発明が解決しようとする課題)

上記のED、FIBによる極数相バタンの構而 作製には、多大の時間を関し、総務性が弱いとい う問題点があつた。

一月、縮小投影解光法の段界解像度ではPBT、 量子効果デバイス等に必要なO.1μm 以下のパ タンを形成することは非常に困難である。

位相シフト法を用いればこれを達成することが可能である。しかしながら、位相シフト法の弱点として、実際のLSIパタンの様な複雑なマスクパタンに対応するのが困難なことがあげられる。 位相シフト法は、単純なラインアンドスペースパタン(以下L/S)、格子パタン。点状パタン等の仲類に関して、非常に有効な技術である。

本報明の目的は、複微組パタンを有するデバイスのパタン形成において、上記問題点を解決し、 簡優かつスループツトの大きい、経済性に優れた 微個妻子の形成方法を提供することにある。 【課題を解決するための手段】

上記目的は、上記デバイスのバタン形成に際して上記デバイスの極微細バタン倒破(何えばPBTのグリッド部分)の酵光に対しては放射シフトマスクを、また、その他のバタン領域の酵光には通常の透過型マスクを用いた筋小投影療法で適用することにより達成される。

(作用)

本発明が対象とするデバイスのパタンは、単例な繰り返し構造を有する価機解パタンの密集領域と、動物電視や配線等の比較的複雑な構造を有する回路領域に2分される。これらの2つの領域はデバイス製造プロセスにおける同一層内に混在する場合もあり、又、例々の層として存在する場合もある。

商者の複雑細パタン部址は単級なL/S、点状パタン集合、格子状パタンで、その寸法は0、1 μm額度、もしくはそれ以下であり、その形状も 比較的単純である。この領域内のパタン形成は位 招シフトマスク (レチクル) を用いた線小投影館 光法により可能となる。

一方、徳者の四路倒城におけるバタンの寸池は 前者より大きく、従来の波遊型マスク(レチクル) を用いた船小投路開光波により形成するのが近し ている。

以下、本発明を用いたFBTの製造力性の実施 例を示す。

上記2つの領域に対する成立は、基礎を優光談 世の基板ステージ上に固定したままレチクルのみ を変更して、遊読的に行なわれる。各々の開光に おいて位置合せ操作を行なうことはいうまでもな い。又、上記2つの領域に対する露光の順 は特 育配二つの領域が同一層内に銀在する場合には、一枚のマスク上に位和シフトマスク領域と通過型マスク領域を建立された。こともできる。これを用いれば、上記極微離パタン領域と四路パタンもの場合、二つの領域の投統部においまる。但し、この場合、二つの領域の接続部におい異なる。但不及の生じる私かある。即ち、佐和の異なるとつの流光部が接する場合、干渉によりことで光気度が低下する。この様なパタンの配置は速けなければならない。

又、本苑明によれば、特殊な成光装置を必要とせず、開光フィールド内の所望の位置に循葉網パタンを形成することができるため、ホログラフィ 油より有利である。

(突旋例)

実施例1 .

に規定しない。便用した発光装置の光額はKrF エキンマレーザ、光学系の関口数は G.6 である。 1 鎌光フイールドにおいて上記を枚のレチクル各 各の酵光に要する時間は約5秒であつた。一方、 電子線構画装置を用いて同一パタンの酸光を行な つたところ、これに要する時間は約600秒であった

次に、上記上贈レジストの現像を行ない、第1 図 (o) に示した機な上磨レジストパタンを待た。 これを反応性イオンエンテングにより順次前記中 間層、下層へ航写した。その結果、上記下腎有機 膜において前配候数組制物を構パタン領域におけ るアスペクト比の高い矩形断置形状を有するし まパタンと、前記周辺回路パタンの例力が得られ た。

こうして形成した下原有機関バタンをマスクとしてW間のドライエンチングを行ない、 制御電機 パタンを形成した後、その上にGaAsを成役さ 世朝四電板を埋め込み、ひき続きキャリアは入電 版、配線等を形成してPBTを作製した。上記制 御機圏パタン以外の飲光は全て透過型マスクを用いた。作製したPBTの微気特性を評価した結果、 所期の他能が得られた。

なお、第1回は説明のための模式的な平面であり、必ずしも実際のトランジスタのレイアウトを 表示したものではない。また、デバイス構造、 慈 板材料、制御電振材料、 レジスト材料およびプロ セス、 舞光装置等に関しても、 本英龍例に示した ものに限らず使用することができる。

本実施例の露光過程は、PBTに限らず単純な 例数細し/Sパタンと即辺同路の混在する他のデ パイス例えばラテカル1次元短格子PET等に対 しても適用できる。

奖施例2

PBTにおいては、模物畑パタン銀線と四路パタン領域が同一層(制御電機関)内に混在するので、上記各銀域に対応して位相シフトマスク領域と透過型マスク領域の混在するレチクルによりパタンを形成できる。このためのマスクを第2 図に示す。前記夫房側1においては、制御電機形状は

た後、レジストを除去してリフトオフ法により兼 板上にメタルドツト行列を形成した。 ひき続き電 備等を形成して知マトリクス固体発展剥子を製造 した。

奥施例4

水発明を用いた組マトリクス団体発製業子の製

第1 図(a) に示したごとくくし観であつた。しかし本方法においては位相シフトマスク領域と透過マスク領域を完全に分離するために、透過照マスク領域内の完全な選先部中に位相シフト型マスク領域(第2 図中点線内)を配置した。

类胞例 3

本発明を用いて超マトリクス固体発掘数子の製 避労徒に関する一実施例を示す。

G A A 3 基板上にポジ型レジストP W M A を強力し、第3 関に示す操なドット状の遊光の変合をもつ位相シフトマの遊光都の各々に対応である。位相シフトで解光を行なが応わたたが、位相シフトマスクの各述におり、は、180°になる。位相シフトではは、第3 関に示したりない。位相シアの各なは、第3 関ににからいる。なお、位相シの各々の周囲に位相反転用のより数別な洗光部パタンを設けてもよい。

次に、メタライゼーションを行ない、 レジスト 上およびレジスト朝口郎の辞収上に永興を滅者し

造方法に関する別の実施例を示す。

本実施例のパタン形式工程が、実施例3と関係 様々なデバイスに応用可能であることはいうまで もない。

(発明の効果)

特開平1-283925(5)

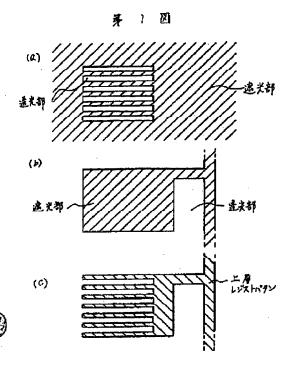
以上本発明による半部体又は超電影体物費の製造方法によれば、量子効果素子等における 0・1 μ m 器度からそれ以下の寸法のパタンから成とで、 機関パタン領域を含む回路パタンの形成過程における。 上記機機制パタン領域の露光を役所シフト 法を用いた動小投影解光法により、それ以外の回 連れメンを避常の露光法により各々独立に行を等し ことにより、上記パタン形成に要する時間を考し く知顧するとともに、機関コストを低減すること ができる。

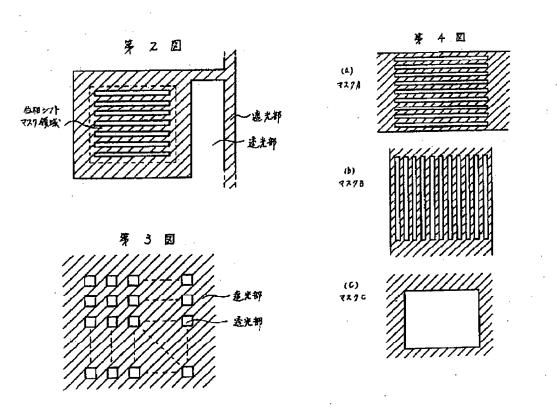
これにより、上記半導体・規環準体料子の量が における経済性を向上させることができる。また、 上記業子が集積化された場合において、これらの 効果は一層顕著となる。

4. 図面の簡単な説明

鮮1関乃軍第4回は、本発明の実施例における マスクパタンの平衡間である。

代理人 弁理士 小川縣界





特開平1-283925 (6)

第1頁の続き

®Int.Cl. * 識別記号 庁内整理番号 H 01 L 21/30 3 0 1 P-7376-5F 3 1 1 L-7376-5F

②発 明 者 大 嶋 卓 東京都国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内